(19 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭60-11105

⑤ Int. Cl.⁴G 01 B 11/24

識別記号

庁内整理番号 8304-2F ⑬公開 昭和60年(1985)1月21日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

69パターン検出装置

②特 願 昭58-118335

②出 願 昭58(1983)7月1日

70発 明 者 二宮隆典

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

仰発 明 者 中川泰夫

横浜市戸塚区吉田町292番地株

式会社日立製作所生産技術研究 所内

⑫発 明 者 広井高志

横浜市戸塚区吉田町292番地株 式会社日立製作所生産技術研究 所内

P/TP3

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

强代 理 人 弁理士 髙橋明夫

外1名

明 細 書

ι 発明の名称 パターン検出装置

2 特許請求の範囲

3 発明の詳細な説明

[発明の利用分野]

本発明はパターン検出装置に係り、特に折り重なった部品など高さ位置の異なった部品を一つ一つ分離検知する機能を有した、ロボットなどの自動組立機に好適なパターン検出装置に関

する。

〔発明の背景〕

従来、対象物の位置、形状を非接触に検知す る方法としては、対象物を全体的に照明し、こ れをTVカメラで撮像し、このようにして得られ た画像を解析する方法が用いられてきた。画像 を解析する手法のうち、特に、画像を2値化し て得られる2値画像を解析する手法は、取扱う データ量が少ないこと、解析装置のハードウェ ア化が比較的容易なととなどの理由により、高 速を対象物の検知が可能であり、広く実用化さ れている。しかし、以上に示した方法では、対 象物の光学像、すなわち対象物表面よりの反射 光強度を検出しているので、対象物と背景の色、 明るさの差異が小さな場合や、対象物が一様の 明るさに見えない場合には、検知が困難となり また、高さ位置の異なった複数の対象物の分離 検知は一般に全く不可能である。また、対象物 や背景の色、明るさの影響を受けにくい方法と して、GM 社Ward らが開発した CONSIGHT

(*CONSIGHT. A Practical Vision—Based Robot Guidance System *9th Int. Symp.on Industrial Robots, pp 213 ~ 230, 1979) がある。しかし、この方法でも、コンベアという既知の平面上にあり、かつ折り重なっていない部品を対象としているため、高さ位置の異なった複数の対象物の分離検知は不可能である。 [発明の目的]

本発明の目的は、上記した従来技術の欠点を なくし、表面状態、色、明暗に影響されること なく、高さ位置の異なった複数の対象物の位置 および形状を一つ一つ分離検出することのでき る、パターン検出装置を提供することにある。 〔発明の概要〕

本発明は、ある基準面から対象物体表面までの距離を表わす距離画像を検知し、この距離画像の二次元的な微分を行って対象物体の輪郭を検出し、この輪郭とその距離画像で得られた距離とから三次元的に配置された各対象物の位置及び形状を分離検出するようにしたことを特徴

に対応して第3図のような距離画像50が検出される。この第3図とりも明らかなように、物体と物体、もしくは物体と背景の境界線では、一般に検出器1までの距離が急激に変化する。この変化する。との変化する。とのなどではないようになる。画像のようになる。画像のようになる。画像のようになる。画像のようになる。画像のようになる。画像のようになるが、とこでは、第5図に示す画像上の点(i,j)の数分値dijを

$$d_{ij} = \max \left(| V_{ij} - V_{i-1}, j-1 | , \right)$$

$$| V_{i-1}, j - V_{i}, j-1 | , \right)$$

$$i = 1, 2, 3 \dots$$
(2)

とする様な演算である。但し(i,j)は検出器
1 と対象物との距離方向に垂直な面の直関値で2
とする。得られた微分画像をある固定関値で2
値化すると、第6図に示すような画像が得られ
同図において、黒線で囲まれた領域に、物体一つ
したがって、黒線で囲まれた領域を分離抽出して
ついが応し、その形状より対象物の形が検知でき、

とするものである。 〔発明の実施例〕

以下、本発明を図面により詳細に説明する。まず、本発明の装置に於る処理内容は以下の通りである。従来用いられてきた TV 画像はは 画像を形か表面各点よりの反射光強度を表わした画像を用いるが、これは前述のような欠点があるで、本発明では対象物表面各点より検出器のの距離を表わした距離画像と呼ばれる画像像 00 での で、 ないは第1 図に示すように、その画像 50 の各点の値 Vij が、対象物表面1 上の対応する点 Pij と検出器1 との距離 8ij に対して

 $V_{ij} = k \ell_{ij} + C$ (1)

よ:非零の定数、 C:定数 なる線形の関係を持った画像である。したがって、特によが負数の場合、 V_{ij} は対象物表面51 の各点の高さを表わしたものと見なすことができる。さて、第2図のように、いくつかの物体 が折り重なっている状態を、真上より距離画像 の検出器1でとらえた場合を想定すると、これ

更にその2次元的な位置および距離画像の値よ り対象物の3次元的な位置が検知できる。

以上のような処理を実現するための、本発明の一実施例を第7図に示す。同図に於て、元のに、距離画像の検出器1、画像を2次元元に、では、距離画像の検出器1、画像を2次元元にでは、近のよりを置2、画像の2値化装置3、2値重像を解析し閉領域を分離抽出する装置3、2距離画像より対象物の形状とその3次元的な位置を検出する判定処理装置5より成る。

 より成る。この動作を第9図~第13図を用いて 説明すると、スリット光8が対象物9に対して 第9図に示す位置に当たっているとする。そう すると撮像器1にて検出される画像は、例えば 第10図のようになる。この画像上において縦方 向の線、例えば線 AB に沿った明るさの変化は 第11図のようになる。この線 AB に沿った明る さで最も明るい点の位置(第11図ではC)を、 順次線 ABをi方向に動かして抽出して行くと 第12図のように、スリット輝線の形状を波形信 号として取り出すことができる。この形状は、 対象物の断面の形状を示している。以上の波形 信号の分離抽出は、第8図の光切断線抽出装置 11 により行われる。この光切断線抽出装置 11 の具体例は、例えば時開昭 56-70407 号に開示 されている。さらに、送り装置10により定速で 少しずつスリット光8の位置および撮像位置を 移動させながら、逐次、スリット輝線の形状の 波形信号13を抽出して行くと、全体として第13 図に示すように、距離画像12が得られる。本実

する装置2の一実施例について、第14図を用い て説明する。距離画像の出力信号形態は、ディ ジタル信号出力であり、かつ TV 画像信号と同 様左上から右下へ順次出力されるものであると 仮定して以下説明する。勿論、アナログ信号出 力である場合には、A/D変換器を挿入すればよ い。距離画像信号12は、距離画像の横方向(i 方向)サイズに一致した段数を持つシフトレジ スタ14と1段のフリップフロップ 15d に同時に 入力される。また、シフトレジスタ14の最終段 よりの出力は、もう1段のフリップフロップ 15a に入力される。これらシフトレジスタ14及 びフリップフロップ 15α,15δ へのクロックは距 離画像信号12のそれに合っているものを使用す る。そうすると、今入力12をVi;とすると、シ フトレジスタ14の出力は Vi,j-1,フリップフ ロップ 15% の出力は $V_{i-1,j}$, フリップフロッ プ 15a の出力は Vi-1.j-1 となる。従って差 回路 16 α ,16 δ の出力はそれぞれ $V_{i,j} = V_{i-1}$, $j_{-1}, V_{i_{-}}, j_{-1} - V_{i_{-}}, j_{-}$ となり、それらの

施例による撮像器 7 は、TVカメラあるいはりニアセンサとガルバノミラーの組合せ等、 2 次元画像検出器であれば何でもよく、本実施例によれば、距離画像を比較的簡単な構成で、高精度に検出できる。

つぎに、得られた距離画像を 2 次元的に微分

絶対値を絶対値回路 17a,17b で算出し、その結果のうちの大きい方を比較回路18でとり出せばこれは式(2)に示した徴分の演算となっている。しかもこの 2 次元的徴分はハードウェアによりリアルタイムに瞬時に行えるから、処理を著しく高速に行うことができる。

第15図は2値化装置3の一実施例を示すするので、微分装置2よりの出力19と、設定された。 定関値21とをコンパレータ20により比較し、微分出力19が大きい場合1を、等しいか小さい場合0を出力する。本実施例によれば、この場合も2値化をハードウェアで行っているため、リアルタイムかつ高速に処理を実行できる。

第16図は、2値画像の閉領域を分離抽出する 装置4の一実施例を示すもので、入力された2 値信号22は、一旦、2値画像メモリ23の中に蓄 えられる。そして、処理装置24によって4連結 または8連結で連結した0の領域を分離抽出す る。4連結、8連結とは、第17図(a),(b)にそれ ぞれ示すように、着目点が0でかつ周囲4また は8点の中に0の点があれば連結していると見なすものである。この閉領域の分離抽出処理は一般に、2値画像の(0の領域の)ラベリングまたはカラーリング処理と呼ばれているものであり、処理装置24として専用ハードウェアまたは処理ソフトウェアを実装した計算機によって実現できる。

る。さらに、以上の効果を総合して、複雑に折り重なった部品より、目的の部品を識別してその 3 次元的な位置の検出ができるため、本発明 装置を用いてロボットなどによる自動組立をよ りフレキシブルに行うことができるという効果 がある。

その形状、位置を検知することができるという

4 図面の簡単な説明

第1 図は距離画像の説明図、第2 図~第6 図は本 発明装置の処理過程の説明図、第7 図は本 発明装置の一実施例の全体構成を示したた 第8 図は距離画像検出器の一実施例を示した距離画像の設 第9 図~第13 図は第8 図に示した距離画像の機 の と の 一実施例を示した図、第16 図は 領 値 化 技置の一実施例を示した図、第16 図は閉領域 抽 出の際の画素の連結関係を説明した図である。

1 距離画像検出器

2 微分装置

効果がある。

また、他の実施例としては、 微分処理以降、 2 値化処理以降,あるいは閉領域の分離 コンピュータ , マイクロコータ , マイクロコータ , あるいは 画像処理 専用コンピュータ 形 しょっかの 変更 で の 速度に 依存する が な の まの を で なる ため、 実現が容易 さい なる に なり、 より きめの かい 処理 も 可能となる。

〔発明の効果〕

以上の説明から明らかなように、本発明によれば、検出画像として距離画像を用いるため、対象物表面の状態、色、明暗に影響を受けない物体の位置、形の検知が可能であるという効果がある。また、距離画像を微分することといって、物体と物体の境界線を検出しているので、やはり対象物表面の状態、色、明暗に影響されずに、物体を一つ一つ分離検出することができ

3 2 值 化 装 置

4 …… 閉領域分離抽出装置

5 …… 判定処理装置

12 …… 距離画像信号

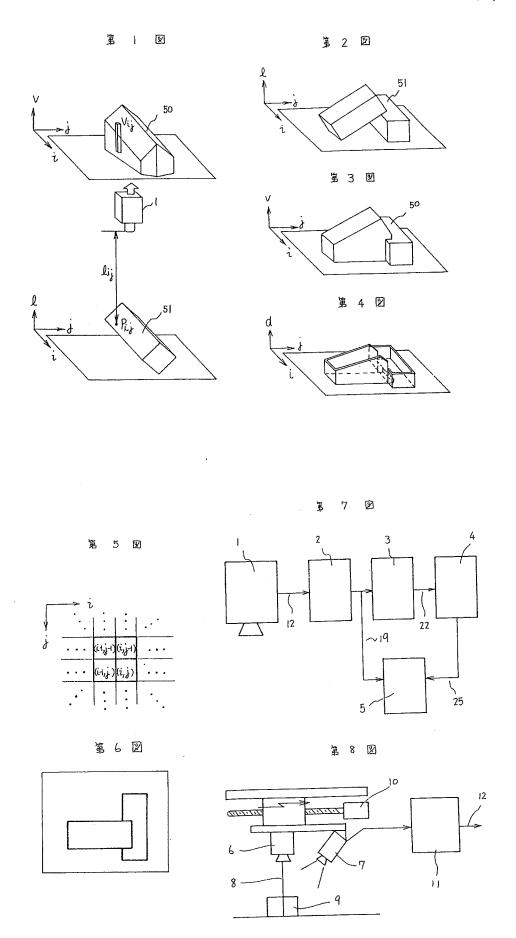
19 …… 微分出力信号

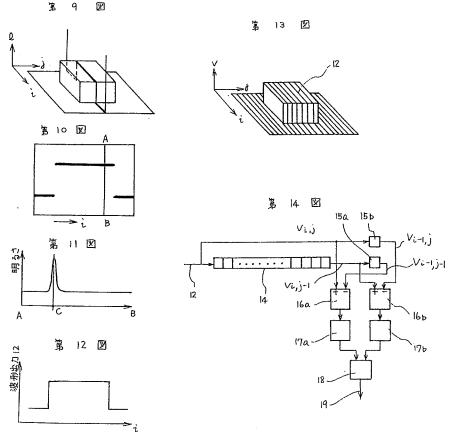
21 設定關値

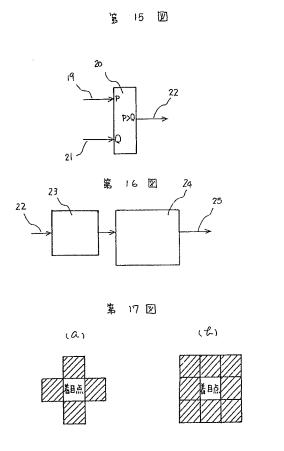
22 2 値化信号

24 …… 処理裝置

25 …… 閉領域抽出結果







PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-011105

(43) Date of publication of application: 21.01.1985

(51)Int.Cl.

G01B 11/24

(21)Application number: 58-118335

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

01.07.1983

(72)Inventor: NINOMIYA TAKANORI

NAKAGAWA YASUO

HIROI TAKASHI

(54) PATTERN DETECTING DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To detect positions and shapes of plural objects different in vertical position independently of one another by detecting lengths from a reference face to surfaces of objects and detecting outlines of objects with two-dimensional differentiation and detecting positions and shapes of three-dimensionally arranged objects independently of one another.

9. The image detected by an image pickup device 7 is taken out as a waveform signal of the shape of a slit bright line, and this signal indicates the shape of a section of the object. When a waveform signal 13 of the shape of the slit bright line is taken out while moving the position of the slit light 8 and the image pickup position in a uniform speed by a feeding device 10, a length image 12 as the whole is obtained. A two-dimensional image detector such as a TV camera, the combination of a linear sensor and a galvanomirror, or the like is used as the image pickup device 7, and the length image is detected with a high precision by a relatively simple constitution.

